# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

## BEST AVAILABLE IMAGES

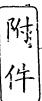
Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

### IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.





### 利 公 鞃 (19)(12) 民 國 豇 中,華

(11)公告網號:295559

[4]中華民國86年(1997)01月11日

登明

Ħ

(51) Int · C | 6:823K26/06 H05K3/00

**码:材料加工装置** (54)名

(21)申 遊 案 號:84104650

(22)中間日期:中華民國84年(1995)05月11日

ЩI 人: (72)發

世得爾特・海雷屈

饱函

提加・西格夫利得

樹國

塔尔・威附恩

協國

卡雷特・選斯格別根

類限特・久肖

協図

饱國

戈魯巴・羅貝爾

他國

戈隆斯・黒貝爾特 須麥萊爾・裕爾根

徳國

磊・斯提

德國 美國

人: (71)中 喆

極國

卡爾蔡司公司

饱図

- 5.

10.

海雷特一帕卡特有限公司 先生 人:莊頤明 (74)化 理

1

### [57] 申請專利範圍:

- 1. 一種可對工件11的表面11a進行加工 的材料加工裝置1,係利用複數個不 連續加工射束((2.11至2.1n)),每一個 加工射束((2.11至2.1n))受一偏移裝置 6的對應元件(6(1)至6(n))的反射轉向 作用,前述的裝置可在欲加工的工件 11的表面11a的不同位置同時進行加 工;其特徵在於:
  - 一控制裝置13可用目標測定的方式改 變偏移裝置6的個別元件(6(1)至 6(n))的位置及可在至少一個坐標方向 上不連續地改變偏移裝置6的每一個 個別元件(6(1)至6(n))的位置。
- 2. 如申請專利範圍第一項所述之材料加 工裝置,其特徵在於:在偏移裝置 . 6的前方之加工射束((2.11至2.1n))係

相互平行排列。

3.如申請專利範圍第一項所述之材料加 工裝置,其特徵在於:偏移裝置6的 元件(6(1)至6(n))的旋轉點全部皆排 列在一弧形面上。

2

- 4. 如申請專利範圍第一項所述之材料加 工裝置,其特徵在於:入射偏移裝置 6的元件(6(1)至6(n))表面的加工射束 ((2.11至2.1n))是與它們各自的主射束 星軸向平行。
- 5. 如申請專利範圍第一項所述之材料加 工裝置,其特徵在於:來自偏移裝置 6的 元 件 (6(1)至 6(n))的 加 工 射 束 ((2.11至2.1n)),每一射束都與主射束 的軸平行。
- 6.如申請專利範圍第一項所述之材料加

0

15.

5.

10.

15.

20.

25.

O

工裝置,其特徵在於:偏移裝置6使用線射和/或反射元件(6(1)至6(n))作爲偏移轉向元件(6(1)至6(n))。

F

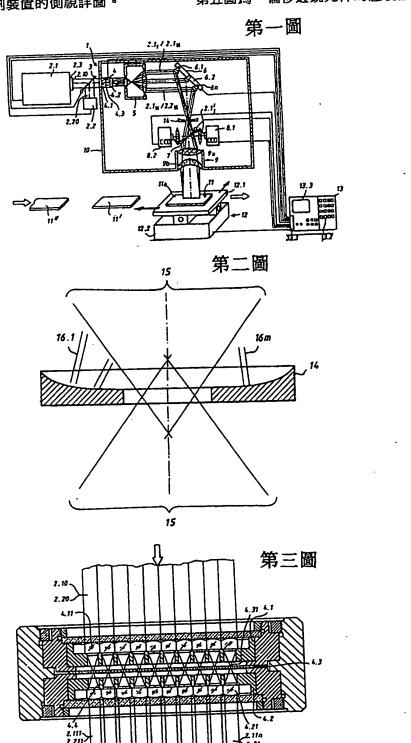
- 7. 如申請專利範圍第一項所述之材料加工裝置,其特徵在於:偏移裝置6是由偏移轉向元件6所組成的。
- 8. 如申請專利範圍第七項所述之材料加工裝置,其特徵在於:偏移轉向元件 (6(1)至6(N))是鏡子。
- 9. 如申請專利範圍第六項所述之材料加工裝置,其特徵在於:偏移裝置6是由許多片段(6(1)至6(n))組成的。
- 10.如申請專利範圍第九項所述之材料加工裝置,其特徵在於:片段(6(1)至6(n))可個別在至少一個座標軸上,或 繞此座標軸移動。
- 11.如申請專利範圍第九項所述之材料加工裝置,其特徵在於:片段(6(1)至6(n))可個別在兩個座標軸上,或繞此座標軸移動。
- 12.如申請專利範圍第六項所述之材料加工裝置,其特徵在於:反射元件 (6(1)至6(n))的表面6.2係爲平面。
- 13.如申請專利範圍第一項所述之材料加工裝置,其特徵在於:一個成像透鏡 裝置9安在偏移裝置6的後面。
- 14.如申請專利範圍第一項所述之材料加工裝置,其特徵在於:加工射束 (2.11至2.1n)是雷射光束。
- 15.如申請專利範圍第十四項所述之材料 加工裝置,其特徵在於:一個射束均 質器2.3安裝在雷射器2.1的後面。
- 16.如申請專利範圍第十四項所述之材料 加工裝置,其特徵在於: 雷射器 2.1是以脈衝操作。
- 17.如申請專利範圍第十四項所述之材料 加工裝置,其特徵在於: 雷射光的強 度經選擇,使得僅有部份材料被去除

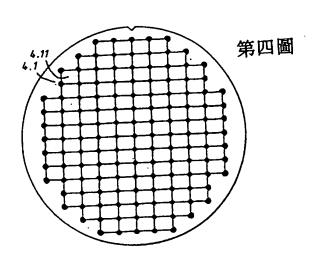
- 18.如申請專利範圍第一項所述之材料加工裝置,其特徵在於:設置至少一個光束分割裝置4,該裝置將至少一個加工射束2.1,分割爲許多個不連續的成分單元射束(2.11至2.1n);且,射束分割裝置4係安裝在可控制的偏移裝置6的後面。
- 19.如申請專利範圍第十八項所述之材料 加工裝置,其特徵在於:光東分割裝 置4是由許多透鏡(4.11,4.21)組成的
- 20.如申請專利範圍第十八項所述之材料 加工裝置,其特徵在於:光束分割裝 置4是由兩個透鏡陣列(4.1,4.2)組成 的,該陣列確保個別的射束((2.11至 2.1n),(2.21至2.2n))。
- 21.如申請專利範圍第十八項所述之材料 加工裝置,其特徵在於:光束分割裝 置4是由兩個陣列(4.1,4.2)組成,該 陣列產生二次元分佈的成分單元射束 ((2.11至2.1n),(2.21至2.2n))。
- 22.如申請專利範圍第十八項所述之材料 加工裝置,其特徵在於:一個光學放 大系統5安裝在光束分割裝置4的後面
- 23.如申請專利範圍第一項所述之材料加工裝置,其特徵在於:此材料加工裝置是用來加工印刷線路板。
- 24.如申請專利範圍第一項所述之材料加 30. 工裝置,其特徵在於:成分單元射束 ((2.11至 2.1n), (2.21至 2.2n))的射束 路徑軌跡在欲加工工件面的前方爲一 遠心軌跡。
- 25.如申請專利範圍第一項所述之材料加 35. 工裝置,其特徵在於:成分單元射束 ((2.11至 2.1n), (2.21至 2.2n))以入射 角α入射至欲加工的部份,此入射角 應盡可能地小,且以小於5度較佳。 圖示簡單說明:
- 40. 第一圖爲整體結構的示意圖。

Ġ

(3)

第二圖為聚集屏蔽層的細部說明圖。 第三圖為光束分割裝置的側視詳圖。 第四圖為光束分割裝置的平面視圖。 第五圖為一偏移透鏡元件的底視圖。





第五圖

